# 修士論文概要書

Summary of Master's Thesis

Date of submission: 01/15/2021 **専攻名(専門分野)** 氏名 総合機械工学専攻 関根 尚志 Name Department 指 蕦 中垣 隆雄 印 教 員 学籍番号 Seal Advisor 研究指導名 CDエクセルギー工学 Student ID Research guidance 5219B059-0 number シビアアクシデント時の水素処理システムの開発 研究題目 Title ~銅系酸化物の還元反応における誘導期間のモデル化~

### 1. 緒言

2018 年に発表されたエネルギー基本計画では、3E+S を基軸 としたエネルギーのベストミックスが示され、その中で原子力 発電所は安全性の確保を大前提として、3Eの観点より、優れた ベースロード電源あると位置付けられている.原子力規制委員 会は福島第一原発事故以降,再稼働の条件の一つとして,水素処 理システムの導入を義務付けている.常温・窒素雰囲気化でも処 理可能な酸化銅(Ⅱ)(CuO)を用いた水素処理システムにおいて, 200~250 °C での水素による CuO の還元反応では、初期に見か け上反応の起こらない誘導期間が報告されており[1],システムに 影響を与える可能性がある.本研究では,誘導期間の原因として 考えられる CuO の表面構造の変化と表面固有の結晶構造に着 目し、これらが誘導期間に及ぼす影響を評価した.

## 2. 誘導期間への影響評価手法

#### 表面構造の変化が及ぼす影響および評価手法 2.1

CuO 成形体内では細孔内を拡散によって輸送される水素が CuO 表面に吸着し、還元反応が生じる.還元反応の過程では酸 素原子が脱離して結晶構造が変化するため、比表面積と細孔径 の変化が予測される.比表面積は反応速度に、細孔径は拡散速度 に影響するため、反応過程における細孔内の構造変化は見かけ の反応速度に影響すると考えられる. そのため, 反応の前後での 細孔構造の変化を, SEM(走査電子顕微鏡)を用いた画像解析によ って測定し、細孔構造の変化を組み込んだ数値計算モデルによ って反応速度への影響を評価した.

#### 2.2 結晶構造の変化が及ぼす影響および評価手法

CuO は最表面と内部で異なる結晶構造を持つことが報告され ている<sup>[2]</sup>. 水素と CuO の還元反応では、最表面から CuO 内部 へと還元反応が進行する. その過程において, CuO 表面の特異 な結晶構造が水素の吸着しにくいサイトになると考えられ、誘 導期間の原因であると予測されている. そのため, 誘導期間の前 後での結晶構造を TEM(透過型電子顕微鏡)と XPS(X 線光電子 分光法)により測定し、表面固有の結晶構造の影響を組み込んだ 数値計算モデルによって評価した.

## 表面構造の変化と表面固有の結晶構造を考慮したモデル式 での評価

#### 3.1. 表面構造の変化を考慮したモデル式での評価

SEM 画像解析から各温度での細孔直径の極大値は90~100 nm であり、反応によって形成される細孔サイズは反応場の温度に より変化しないことがわかった.よって、多孔質体内での拡散が 誘導期間の主要因とは考えにくい.図1に反応前を基準とした 各温度における比表面積の変化を示す.図1から200~250℃の 温度域で比表面積が増加する傾向が見られ、250 ℃ では比表面 積の変化割合が約1.6倍であった.比表面積の増加によって水素 吸着反応の加速が予測されるため、CuO処理材を図2のように 球形に近似した球座標一次元の計算モデルによって比表面積の 変化が誘導期間へ及ぼす影響を評価した. CuO 多孔質中の各化 学種の気相での濃度分布は式(1)に示す非定常拡散方程式によっ て求めた. 半径方向のフラックス量は, 各化学種間の輸送の抑制 と圧力勾配による粘性流れを考慮可能な Dusty Gas モデルで算 出した. CuO の組成変化は式(2)で計算し,生成/消滅項(rii)には

水素の吸着反応および酸化銅(I)(Cu2O)・CuO 還元反応の反応速 度式を与え、反応速度式中の頻度因子および活性化エネルギー は試験結果とのフィッティングより求めた. 比表面積は, 還元率 によって線形変化すると仮定し、水素吸着の反応速度式中に濃 度の補正項として与えた. 図3に200, 250°Cの実験値と比表面 積の変化割合を考慮したモデルによる計算結果を併せて示す. 同図から、比表面積のみでは40分までに見られる誘導期間の固 体組成の変化を模擬できないため、表面構造の変化も誘導期間 の主要因とはならない.



図3 Cu<sub>2</sub>OとCuOの経時変化(表面構造の変化考慮)

各化学種の気相での濃度分布  

$$\varepsilon \frac{\partial C_{g,i}}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( D_{effdusty,i} r^2 \frac{\partial C_{g,i}}{\partial r} \right) - \Omega \sum r_{i,j}$$
 (1)  
CuO の組成変化

$$\frac{\partial C_{s,i}}{\partial t} = -\Omega \sum r_{i,j}$$

д

#### 表面固有の結晶構造の影響 3.2

TEM と XPS を用いた CuO 表面の結晶構造の解析から,反 応初期では CuO 表面に, 933 eV と 931 eV の 2 種類の結合エネ ルギーが計測された.後者が 表面固有の結晶構造であると 予測し,水素吸着の反応速度 式に誘導期間の前後で異なる 補正項を与えた. 図 4 に同補 正によって吸着しにくいサイ トの影響を考慮した数値計算 と実験の結果を併せて示す. 同図から、計算結果は誘導期



(2)

間を含む非定常的な還元反応の挙動を概ね模擬しており、誘導 期間は表面の吸着しにくいサイトによる影響が支配的であると 証左を得た.

 Jae Y, Kim, Jose A. Rodriguez, Jonathan C. Hanson, Anatoly I. Frenkel, Peter L. Lee, Reduction of CuO and Cu2O with H2: H Embedding and Kinetic Effects in the Formation of Suboxides, J. AM. CHEM. SOC. 2003, 125, 10684-10692
 Yasheng Maimaiti, Michael Nolan, Simon D. Elliott, Reduction mechanisms of the CuO(111) surface through surface kygen vacancy formation and hydrogen adsorption, Phys.Chem.Chem.Phys, 16, (2014), 3036-3046